

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-12440

(43)公開日 平成5年(1993)1月22日

(51)Int.CI.⁵

G06F 15/70
15/68

識別記号 庁内整理番号

335 A 9071-5L
400 A 8420-5L

F I

技術表示箇所

(21)出願番号

特願平3-165566

(22)出願日

平成3年(1991)7月5日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 久野 良樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下
電器産業株式会社内

(72)発明者 松川 茂

大阪府門真市大字門真1006番地 松下
電器産業株式会社内

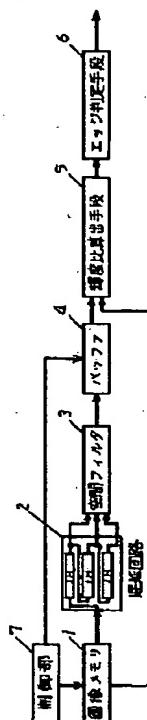
(74)代理人 弁理士 小鍛治 明 (外2名)

(54)【発明の名称】エッジ検出装置

(57)【要約】

【目的】本発明は画像からエッジを検出するエッジ検出装置に関するもので、照明条件に依存されることなく背景を含む画像中から対象とする画像のエッジ部分のみを確実に検出することができる装置を得ることを目的とする。

【構成】画像メモリ1は画像データを記憶するメモリであり、あらかじめ用意した画像データが記憶されている。空間フィルタ3は画像データから局所領域内の輝度差を求める空間フィルタ回路で、制御部7は、空間フィルタ3の出力と画像メモリ1のデータから、輝度比算出手段5の入力に同じ画素位置(アドレス)のデータを同期して入力させる回路である。輝度比算出手段5は局所領域内における輝度差とその領域内の画像の輝度との輝度比を求め、エッジ判定手段6により上記輝度比としきい値を比較してエッジであるかどうかを判定する。



のような従来装置では、(数6)から明らかなように、上記輝度差 ΔI は入射光*i*に依存し、画像入力時の照明条件に左右されることがわかる。すなわち、暗い照明下で入力した画像の場合は、対象物体と背景との反射率の差が大きくても、入射光*i*が小さいと輝度差 ΔI は小さくなり、エッジとして検出することが困難になる。また逆に画像入力時の照明が非常に明るい場合は、対象物体以外の部分と背景との反射率の差が小さくても、入射光*i*が非常に大きいので輝度差 ΔI が大きくなり、誤ってエッジとして検出してしまう恐れがある。

【0019】このように上記従来技術では、画像入力時の照明条件によって検出すべき対象部分のエッジが検出できなかったり、対象外の部分をエッジとして検出してしまうという課題があった。

【0020】従って、本発明は上記課題を解決するためになされたもので、照明条件に依存されることなく背景を含む画像中から対象とする画像のエッジ部分のみを確実に検出することができる装置を得ることを目的とする。

【0021】

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するために、画像データから局所領域内での輝度差を求める空間フィルタ手段と、上記空間フィルタ手段より求めた輝度差と上記局所領域内の画像の輝度との輝度比を算出する輝度比算出手段と、上記輝度比算出手段の出力をしきい値と比較することにより上記画像データがエッジであるかどうかを判定するエッジ判定手段を備えたことを特徴とするものである。

【0022】

【作用】本発明は上記のような構成により次のような作用を有する。画像データを空間フィルタ手段に通すことにより、局所領域内での輝度差 ΔI を求める。つぎに上記輝度差 ΔI と上記局所領域内の画像データの輝度 I との輝度比 $\Delta I/I$ を輝度比算出手段によって求める。上記輝度比 $\Delta I/I$ は照明条件に依存されない性質があるので、エッジ判定手段が、上記輝度比 $\Delta I/I$ としきい値とを比較することによりエッジであるかどうかを判定すれば、照明条件に依存されることなく背景を含む画像中から対象とする画像のエッジ部分のみを確実に検出することができる。

【0023】

【実施例】次に本発明の第1の実施例を図1により説明する。図1において、画像メモリ1は画像データを記憶するメモリであり、あらかじめ用意した画像データが記憶されている。遅延回路2は画像メモリ1から送られた画像データから3つの水平ラインデータに分けて空間フィルタ3に送る回路である。空間フィルタ3は局所領域内での輝度差を求める空間フィルタ回路で、図7(b)の3×3のラブランアンマスクを用いている。制御部7は、バッファ4により記憶されている空間フィルタ3の

出力と画像メモリ1を制御して、輝度比算出手段5の入力に同じ画素位置(アドレス)のデータを同期して入力させる回路である。輝度比算出手段5は局所領域内における輝度差とその領域内の画像データとの輝度比をもとめる回路で、エッジ判定手段6は上記輝度比としきい値を比較してエッジであるかどうかを判定する回路である。

【0024】まず、制御部7が画像メモリ1の出力を制御して、画像メモリ1で記憶されている画像データの水平ラインのうち上下に連続した3ライン分のデータだけを遅延回路2を通して空間フィルタ3に送る。空間フィルタ3では、送られてきた3ライン分のデータから順次水平方向にオペレーションマスクを1画素ずつずらしながら1ライン分の局所領域内(マスク内)でのマスク中心における輝度差を求めバッファ4に送る。ここで、この空間フィルタ3の作用は図6に示した従来装置とおなじであるので、詳細な説明を省略する。得られた1ライン分の輝度差はバッファ4に蓄えられる。つぎに、制御部7によって、まずバッファ4から1画素分のデータを輝度比算出手段5に送り、その後すぐに制御部7が画像メモリ1を制御して、バッファ4から出力されたデータと同じアドレスの画像データを輝度比算出手段5に送る。これを全ラインにわたって1ラインずつずらしながら繰り返し行う。その結果、局所領域内の輝度差とその局所領域中心画素の輝度が同期してつぎつぎと輝度比算出手段5に送られることになる。こうして輝度比算出手段5に送られた2つのデータから局所領域内の輝度差とその局所領域中心画素の輝度との輝度比が求まる。求めた輝度比としきい値とをエッジ判定手段6で比較し、しきい値より大きければエッジ判定手段6が「1」を出し、小さければ「0」を出力することによって、上記局所領域中心の画素がエッジであるかどうかを判定し、検出している。

【0025】ここで上記輝度比の性質について説明する。いま、局所領域内の注目画素の輝度を対象物体の輝度 I として、また局所領域内の平均輝度を背景の輝度 I' としてそれぞれ置き換えれば、画像データを空間フィルタを通すことにより得た局所領域内での輝度差は、近似的に対象物体と背景との輝度差 ΔI に等しくなるので、上記輝度比は(数5)(数6)より、

【0026】

【数7】

$$\Delta I/I = \frac{|r - r'| \times i}{r \times i} = \frac{|r - r'|}{r}$$

【0027】となる。すなわち、輝度比 $\Delta I/I$ は反射率 r 及び r' の値のみにより決定され、入射光*i*に依存されないことがわかる。したがって、図5の(a)のように照明が暗くて、検出すべき対象の輝度レベルと背景の輝度レベルとの差(ΔI)が小さくても、対象物体の

反射率 r と背景の反射率 r' との間に大きな差があれば、輝度比 $\Delta I / I$ は相対的に大きくなりエッジとして検出することができる。また図 5 の (b) のように照明が明るくて、対象外の輝度と背景との輝度差 (ΔI) が大きくても、対象外の部分の反射率 r と背景の反射率 r' との間に大きな差異がなければ、輝度比 $\Delta I / I$ は相対的に小さくなり、誤ってエッジとして検出されることはない。

【0028】一般に、人間の視覚系においては、背景輝度から対象輝度を知覚するのに必要な最小の輝度差は、その背景輝度にほぼ比例するということが知られている。そこで、対象物体と背景との輝度差 ΔI と背景の輝度 I' との輝度比 $\Delta I / I'$ を(数5)(数6)より求めれば、

【0029】

【数8】

$$\Delta I / I' = \frac{|r - r'| \times i}{r' \times i} = \frac{|r - r'|}{r'}$$

【0030】となり、(数7)と同様に入射光 i に依存されないことがわかる。これをを利用して図3のような構成にしても本発明は実施可能である。以下、本発明の第2の実施例について図3により説明する。

【0031】図3の構成において、画像メモリ1、遅延回路2、空間フィルタ3、バッファ4、輝度比算出手段5、エッジ判定手段6は図1の構成と同様のものである。制御部7は、バッファ4に記憶されている空間フィルタ3の出力と、バッファ9に記憶されている平滑フィルタ8の出力を制御して、輝度比算出手段5の入力に同じ画素位置(アドレス)のデータを同期して入力させる回路である。また、この制御部7は画像メモリ1を制御して遅延回路2へ画像データを送る働きも兼ねて備えている。平滑フィルタ8は、図4に示されるような 3×3 のオペレーションマスクを用いてマスク内の画像データとマスクの重み係数との積和演算により、局所領域内の平均輝度を求める平滑フィルタ回路である。バッファ9はバッファ4と同じ構成を成しており、平滑フィルタ8の出力を蓄えるためのものである。

【0032】まず、制御部7が第1の実施例と同様に動作して、画像メモリ1に記憶されている画像データを遅延回路2に送る。遅延回路2に送られてきたデータは、各フィルタに通され、空間フィルタ3の出力はバッファ4に、平滑フィルタ8の出力はバッファ9に送られる。つぎに、制御部7によって、バッファ4から1画素分のデータを輝度比算出手段5に送り、同時にバッファ9から、バッファ4の出力と同じアドレスの画像データを輝度比算出手段5に送る。これを全ラインにわたって1ラインずつずらしながら繰り返し行う。その結果、局所領域内の輝度差とその局所領域内の平均輝度が同期してつぎつぎと輝度比算出手段5に送られることになる。そし

て、輝度比算出手段5およびエッジ判定手段6が、第1の実施例と同様に動作することにより画像データからエッジを検出することができる。

【0033】このように局所領域内の輝度差 ΔI と局所領域内の平均輝度 I' との輝度比 $\Delta I / I'$ を用いてエッジ検出を行えば、人間の視覚系により近づいた処理効果を期待することができ、実用上極めて有利である。

【0034】ところで第1の実施例における輝度比 $\Delta I / I$ に、対数変換を施した輝度比対数値 $\log(\Delta I / I)$ は、

【0035】

【数9】

$$\log(\Delta I / I) = \log(\Delta I) - \log(I)$$

【0036】となるので、 ΔI および I に対数変換を施した後の差分値をもちいて、図1における輝度比算出手段5を図2のような構成にしても本発明は実施可能である。図2において、対数変換を行うために、対数変換手段51および対数変換手段52を用意し、対数変換後の差分値を求めるため差分値算出手段53を用いた。このようにすると図1のバッファ4の出力(局所領域内の輝度差 ΔI)と画像メモリ1の出力(上記局所領域中心の輝度 I)は、それぞれ、図2の対数変換手段51および対数変換手段52により対数変換され、 $\log(\Delta I)$ 、 $\log(I)$ が得られる。つぎに差分値算出手段53により輝度比対数値 $= \log(\Delta I) - \log(I)$ が求められ、上記輝度比算出手段が実現できる。このようにすれば、構造が複雑になる除算器を用いなくて済むという利点がある。なお、この輝度比算出手段5の構成は第2の実施例においても有効であることは言うまでもない。

【0037】以上説明した第1及び第2の実施例によれば、画像データを空間フィルタを通すことにより得た局所領域内での輝度差と、その局所領域内の画像の輝度との輝度比を用いてエッジを検出しているので、照明条件によって検出すべき対象の輝度レベルと背景の輝度レベルとの輝度差が小さい場合や、対象外の輝度と背景の輝度との輝度差が大きい場合でも、背景を含む画像中から対象とする画像のエッジ部分のみを確実に検出することができる。

【0038】なお、上記第1および第2の実施例において、空間フィルタ3にラプラシアンマスクを用いたが、差分型のオペレーションマスクであれば、どのようなマスクでもよい。また、上記第2の実施例において、平滑フィルタ8のオペレーションマスクは、局所領域内を平滑化する作用のあるマスクであればよく、図4のマスクに限定されるものではない。これらのオペレーションマスクは 3×3 のものに限らず、 4×4 、 5×5 、あるいはそれ以外のサイズであってもよい。

【0039】また、上記第1および第2の実施例における輝度比は、その逆数を用いてもよい。この場合、エッ

ジ判定手段は、上記輝度比の逆数が、しきい値より小さければ「1」を出力し、大きければ「0」を出力するような手段にすることにより実現できる。

【0040】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、局所領域内での輝度比を用いているので、照明条件によって検出すべき対象の輝度レベルと背景の輝度レベルとの輝度差が小さい場合や、対象外の輝度と背景の輝度との輝度差が大きい場合でも、背景を含む画像中から対象とする画像のエッジ部分のみを確実に検出することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 の実施例におけるエッジ検出装置の概略ブロック図

【図 2】本発明の第 1 および第 2 の実施例における輝度比算出手段の概略ブロック図

【図 3】本発明の第 2 の実施例におけるエッジ検出装置の概略ブロック図

【図 4】本発明の第 2 の実施例における平滑フィルタのオペレーションマスク構成図

【図 5】(a) は本発明の第 1 の実施例における暗い照明下での動作特性説明図

(b) は本発明の第 1 の実施例における明るい照明下で

の動作特性説明図

【図 6】従来例におけるエッジ検出装置の概略ブロック図

【図 7】(a) は従来例における空間フィルタの説明に用いた局所領域内の画像データの配置図

(b) は本発明の第 1 および第 2 の実施例と従来例における空間フィルタのオペレーションマスク構成図

【図 8】(a) は従来例の説明に用いたソーベルフィルタの水平方向のオペレーションマスク構成図

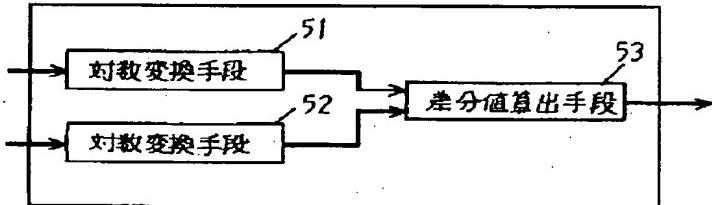
(b) は従来例の説明に用いたソーベルフィルタの垂直方向のオペレーションマスク構成図

【図 9】従来例における動作特性説明図

【符合の説明】

- 1 画像メモリ
- 2 遅延回路
- 3 空間フィルタ
- 4 バッファ
- 5 輝度比算出手段
- 6 エッジ判定手段
- 7 制御部
- 5.1 対数変換手段
- 5.2 対数変換手段
- 5.3 差分値算出手段

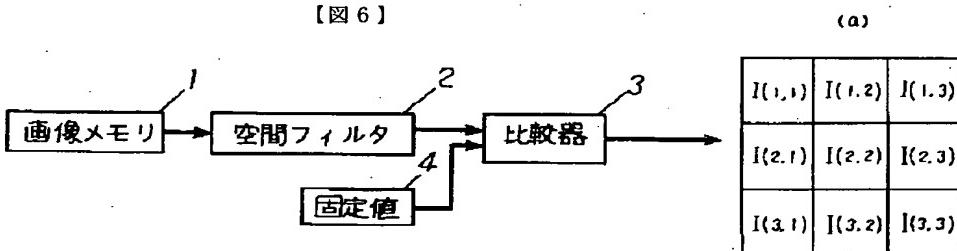
【図 2】



【図 4】

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ |
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ |
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ |

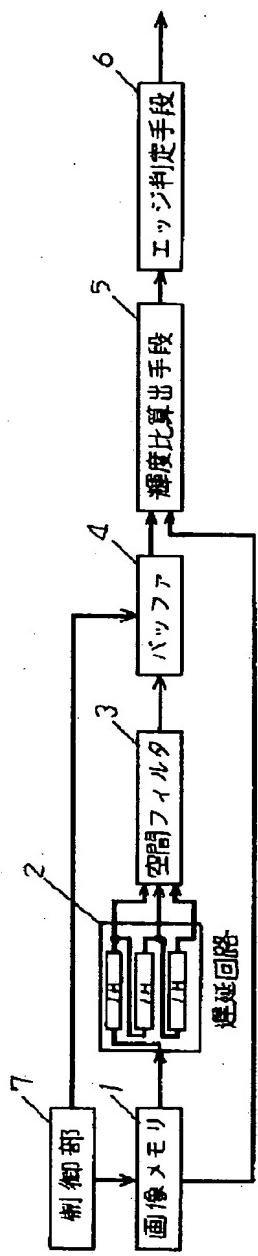
【図 7】



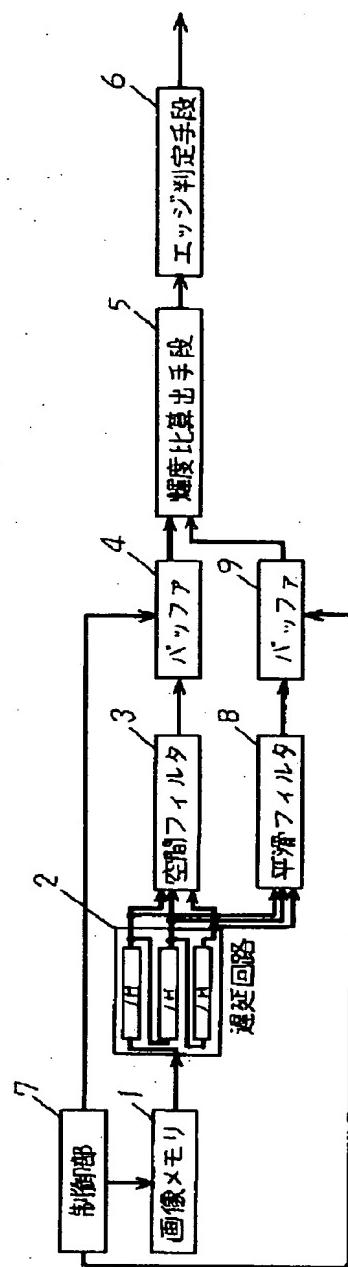
【図 8】

| (a) | | | (b) | | |
|-----|---|---|-----|----|----|
| -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 |
| -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |

{図 1 }.

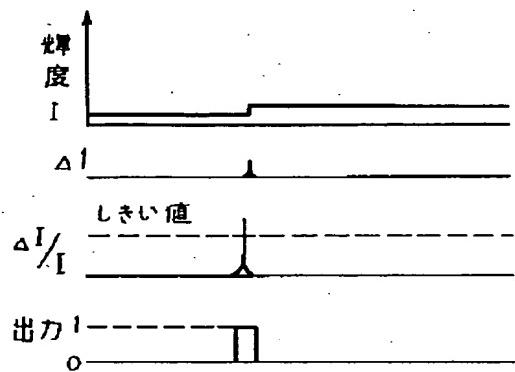


[図3].

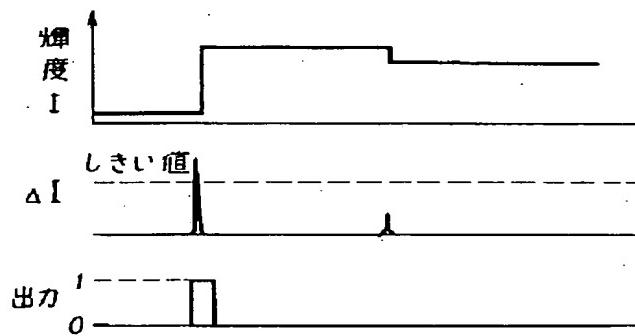


【図 5】

(a)



【図 9】



(b)

